CuV₂S₄の軟 X 線発光分光スペクトル

田口幸広, 塩見健, 高須純太, 三村功次郎, 市川公一, 岡田宏成^A, 小山佳一^A, 渡辺和雄^A 阪府大院工, ^A東北大金研

室温でスピネル型立方晶構造をもつ CuV₂S₄は,90K以下で電荷密度波を形成し,さらに56K でも電気抵抗率が不連続に変化する .90 K 以下では[110]方向に平行な波数ベクトルをもつインコ メンシュレート構造をもち 56 K以下になるとその波数ベクトルの大きさが変化する [1] CuV₂S₄ の[110]方向には V 原子鎖があり, V 3d 軌道は部分的に電子で占められていることから, この物 質の物性に主に寄与するのは V 3d 電子と考えられる. CuV₂S₄に対する分光学的研究はこれまで にも行なわれているが,純良試料に対するものはほとんどない [1-3]. 今回,我々は CuV₂S₄純良 |試料のバルクの V 3d 占有状態を調べるために ,V 3d-2p および S *L*_{2.3} 軟 X 線発光スペクトルを測 定した.前者からは伝導帯における V 3d 部分状態密度 (PDOS) を,後者からは V 3d の S 3p と の混成状態に関する情報を得ることができる.実験は BL-2C および BL-19B で行った. 試料は CuV₂S₄多結晶焼結体で、測定真空槽内で破断することにより表面を清浄化し室温で測定した.な お, Cu 2p XPS 測定から CuV₂S₄における Cu は室温以下ではつねに 1 価であることがわかった. 図1にCuV₂S₄のV 3d-2p_{3/2} 発光スペクトルを示す. 偏光保存 (polarized) 配置で観測し, 励起光 は V 2p_{3/2} X 線吸収ピーク位置にセットした.図中の点線は XPS 測定から得られた V 2p_{3/2}準位の 結合エネルギーで伝導帯のフェルミ準位 EF 位置に対応する.図より EF から 1.8 eV および 5.4 eV に V 3d PDOS のピークがあることがわかる.バンド計算や PES の実験結果 [1-3] に反して, E_F 近傍には V 3d の明瞭なピーク構造は見られなかった. EF 近傍の V 3d PDOS について議論するた めには、偏光非保存 (depolarized) 配置にして弾性散乱ピークの強度を抑え、さらにエネルギー分 解能を上げた測定を行う必要がある.発表では CuV₂S₄の S L_{2.3} 発光, XPS の測定結果も示し, これまでの報告例と比較議論する.

[1] Okada et al., JPSJ 73, 3227 (2004), Okada et al., J. Alloys Comp. 403, 34 (2005).

[2] Lu et al., PRB 53, 9626 (1996), Matsuno et al., PRB 64, 115116 (2001).

[3] Okada et al., private communication.



図 1. 室温における CuV₂S₄の V 3d-2p_{3/2}発光スペクトル.励起光エネルギーは V 2p_{3/2} X 線吸収ピークの 515.6 eV とし偏光保存配置で測定した.図中の点線は XPS 測定から求めた V 2p_{3/2}準位の結合エネルギー.